

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

「アドバンテスト展 2008」、開催迫る

究める～先端技術で支える夢ある未来

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:丸山利雄)は、6月3日から5日の3日間、東京国際フォーラムにおいて「アドバンテスト展 2008」を開催いたします。また併せて、マーケットや技術動向に関するフォーラムも開催いたしますので、ぜひご来場賜りたく、ご案内申し上げます。

アドバンテスト展 2008 の概要

会 期 : 2008年6月3日(火) 13:30 ~ 17:00
4日(水) 10:00 ~ 17:00
5日(木) 10:00 ~ 17:00

会 場 : 東京国際フォーラム(東京都千代田区丸の内3-5-1)

テーマ : 「究める～先端技術で支える夢ある未来」

来場予定 : 5,000人(入場無料)

展示概要 : 新製品や次世代テスト技術など、「先端技術を先端で支える」当社の最新技術をご紹介します。
また、すべてのステークホルダーの皆様に向けて、当社の企業活動の数々をご案内いたします。

その他 : 「アドバンテスト展 2008」ホームページを開設しています。
詳細情報はこちらでご確認いただけます。
【URL】 <http://www.advantest.co.jp/advantest2008/>

出展内容

当社の事業活動を「会社紹介」「製品紹介」「技術紹介」「CSR 活動紹介」という4つのエリアで詳しくご紹介いたします。

会社紹介 : 当社の歴史や歴代製品、当社が半導体産業で果たす役割などをご紹介します。

製品紹介 : 私たちの身近にある4つのエレクトロニクス製品との関わりから、当社の製品をわかりやすく展示いたします。

セルラー・コーナー

- ・ テスト・システム「T2000」
- ・ ダイナミック・テスト・ハンドラ「M6242」【新製品】
- ・ メモリ・テスト・システム「T5781」 など

カーエレクトロニクス・コーナー

- ・ テスト・システム「T2000」
- ・ ミクドシグナル・テスト・システム「T7723」【新製品】 など

パーソナルコンピューター・コーナー

- ・ テスト・システム「T2000」
- ・ メモリ・テスト・システム「T5503」【新製品】
- ・ ウエハレベル・バーンイン・システム「B2510」【新製品】 など

ホームエレクトロニクス・コーナー

- ・ LCDドライバ・テスト・システム「T6373」
- ・ ダイナミック・テスト・ハンドラ「M7522」【新製品】
- ・ イメージセンサ・テスト・システム「T8571A」 など

技術紹介 : 次世代の計測技術など最先端を見据えた当社技術開発の一端をご紹介します。

出展テーマ

- ・ 超高速テストを支える MEMS スイッチ
- ・ 光サンプリング・テスト・テクノロジー
- ・ 光 VLSI テスト・テクノロジー
- ・ テラヘルツ・テスト・テクノロジー
- ・ モバイル機器のテストを支える RF-SiP など計 15 テーマ

CSR 活動紹介 : 「顧客満足度 No.1 を目指し、高品質な製品を早く確実にお届けする」サプライチェーンの仕組みと「地球環境を大切にする」取り組み、そして「社会との調和」で未来へはばたくアドバンテストとその社員の活躍をご覧ください。

アドバンテスト・フォーラム

基調講演 : ユビキタス社会がもたらす豊かな暮らしと、避けては通れない環境対策。これからの時代に求められる企業活動やビジネスチャンスについて、産業界と密接な関係にある識者2名を迎えてトーク・ショーを開催いたします。

6月3日 13:00~15:00

「デジタル・ライフ・イノベーション」

慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ総合研究機構

特別研究教授 古川 享 氏

「グリーン IT イノベーション」

東京大学大学院工学研究科マテリアル工学専攻

准教授 松野 泰也 氏

ビジネス&テクノロジー・トレンド・セミナー :

半導体産業を代表する識者8名をお招きし、変化の激しい業界の最新マーケット情報や今後のテクニカル・トレンドにいたるまで多彩なテーマでセミナーを開催いたします。

アドバンテスト展 2008 に関するお問い合わせ

03-3214-7729 9:00~17:00(土日祝祭日除く)